УДК 546.28.64.72.668:548.3

https://doi.org/10.37827/ntsh.chem.2024.75.040

# Володимир БАБІЖЕЦЬКИЙ<sup>1</sup>, Оксана МЯКУШ<sup>2</sup>, Анатолій ЗЕЛІНСЬКИЙ<sup>1</sup>

# КРИСТАЛІЧНА СТРУКТУРА СПОЛУКИ Y<sub>1-x</sub>Yb<sub>x</sub>Fe<sub>2</sub>Si<sub>2</sub> x = 0,24: МОНОКРИСТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

<sup>1</sup>Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Кирила і Мефодія, 6, 79005 Львів, Україна e-mail: volodymyr.babizhetskyy@lnu.edu.ua

<sup>2</sup>Національний лісотехнічний університет України, вул. Чупринки 105, 7900 Львів, Україна

Силіцид Y<sub>0.76</sub>Yb<sub>0.24</sub>Fe<sub>2</sub>Si<sub>2</sub> синтезовано електродуговою плавкою чистих компонентів в атмосфері очищеного аргону з наступним відпалюванням за 870 К протягом 1400 годин. Кристалічну структуру сполуки вивчено X-променевими методами монокристала, порошку та енергодисперсійною ретнгенівською спектроскопією. Y<sub>0.76</sub>Yb<sub>0.24</sub>Fe<sub>2</sub>Si<sub>2</sub> кристалізується у структурному типі CeGa<sub>2</sub>Al<sub>2</sub>, просторова група 14/mmm, a = 3,911(1), c = 9,929(4) Å,  $Z = 2, R_1 = 0,015, wR_2 = 0,036$  для 107 рефлексів з  $I_o > 2\sigma(I_o)$  та 10 уточнюваних параметрів. Його склад підтверджено результатами енергодисперсійної Х-променевої спектроскопії. Координаційні числа атомів Si у структурі сполуки – тетрагональна антипризма з додатковими атомами Si напроти чотирикутної грані, утвореної чотирма атомами R, та з додатковим атомами Fe [SiR<sub>4</sub>Fe<sub>4</sub>SiR]. У структурі сполуки скорочені віддалі Fe–Si (на ~ 4%), а інші віддалі – рівні або більші за суму атомних радіусів відповідних атомів.

Ключові слова: силіциди рідкісноземельних металів, монокристал, кристалічна структура.

# Вступ

Сполуки  $RFe_2Si_2$  (R = piqkichoземельний метал) кристалізуються в об'ємноцентрованій тетрагональній кристалічній структурі (просторова група I4/mmn) [1]. Ця структура належить до структурного типу CeGa<sub>2</sub>Al<sub>2</sub>, який у 1964 році відкрили учені з Львівського університету [2]. Незалежно від них, ідентичний структурний тип (CT) також опублікували дослідники Загребського університету на прикладі силіциду ThCr<sub>2</sub>Si<sub>2</sub> [3]. Тому в науковій літературі цей CT позначають CeGa<sub>2</sub>Al<sub>2</sub> або ThCr<sub>2</sub>Si<sub>2</sub> (зазвичай у закордонних виданнях). Структура тернарної сполуки CeGa<sub>2</sub>Al<sub>2</sub> є надструктурою до бінарного структурного типу BaAl<sub>4</sub>, просторова група I4/mmm [4]. Вона утворюється за упорядкованого заміщення у структурі BaAl<sub>4</sub> правильних систем точок 4*d* і 4*e* атомів Al, відповідно атомами Ga і Al. Атоми Ce займають положення Ba в позиції 2*a*.

Кристалічну структуру сполук  $RFe_2Si_2$  (R = рідкісноземельний метал) досліджували автори [5–12]. Всі сполуки  $RFe_2Si_2$  мають постійний склад 1:2:2, лише Gd i Y

є рідкісноземельними елементами, для яких силіциди, що містять Fe, мають дещо нестехіометричну структуру [11, 12]. Аналіз літературних даних підтверджує те, що для сполук  $RFe_2Si_2$  (R = Y, Yb) відомі, у більшості досліджень, лише параметри елементарних комірок. Ці дані подано у табл. 1. Розбіжності між параметрами елементарних комірок свідчать про те, що сполуки  $RFe_2Si_2$  (R = Y, Yb) можуть мати незначні області гомогенності, які також залежать від температури відпалювання.

Таблиця 1

# Літературні дані параметрів кристалічної ґратки за результатами Х-променевої дифракції порошку для *R*Fe<sub>2</sub>Si<sub>2</sub> (*R*=Y, Yb)

Table 1

<i>a</i> , Å	<i>c,</i> Å	$V, Å^3$	Література			
YFe <sub>2</sub> Si <sub>2</sub>						
3,920	9,931	152,61	1273 К, 2 тижні	[13]		
3,923	9,951	153,15	Дугова плавка	[14]		
3,920	9,936	152,61	152,61 Нижче Тпл, 1 год			
3,920	9,920	152,43 773 К, 1 тиждень		[5]		
3,910	9,890	151,20 1073 К, 720 год		[6]		
YbFe2Si2						
3,805	9,842	142,49	1073 К, 1 тиждень [10]			
3,890	9,910	149,96	9,96 1173 К, 8 днів [8]			
3,878	9,881	148,60	773 К, 1 тиждень [5]			

Literature data for lattice parameters for RFe<sub>2</sub>Si<sub>2</sub> (R=Y, Yb) (polycrystal powder XRD data)

Потрійні сполуки  $RFe_2Si_2$  (R = рідкісноземельний метал) викликають тривалий інтерес дослідників завдяки своїм унікальним фізичним властивостям: магнітні перетворення [5, 16], мессбаурівський ефект [8], надпровідність [11, 17]. Дослідження фізичних властивостей  $RFe_2Si_2$ , а особливо надпровідності спричинено відкриттям надпровідності за відносно високих температур у допованих арсенідах  $MFe_2As_2$  (M = Ba, Sr), що кристалізуються у тому самому структурному типі, що й  $RFe_2Si_2$ . У дослідженні тернарних силіцидів, для монокристала складу YFe<sub>1,8</sub>Si<sub>2</sub>, вирощеного методом Чохральського, виявлено перехід у надпровідний стан нижче 3K [11]. Щоб поліпшити властивості силіцидів  $RFe_2Si_2$ , автори [14, 18] проводили легування сплавів четвертим компонентом і дослідили структуру, магнітні та електричні властивості сплавів  $R(Fe_{1-x}M_x)_2Si_2$  (R=La, Y i Lu) [14], Y<sub>1-y</sub>Ho<sub>y</sub>Fe<sub>2</sub>Si<sub>2</sub> та YFe<sub>2</sub>(Si<sub>1-x</sub>Ge<sub>x</sub>)<sub>2</sub> [18].

У цій праці ми провели легування силіциду YFe<sub>2</sub>Si<sub>2</sub> рідкісноземельним металом із змінною валентністю – Ітербієм і дослідили кристалічну структуру сполуки Y<sub>0,76</sub>Yb<sub>0,24</sub>Fe<sub>2</sub>Si<sub>2</sub> методом монокристала.

## Матеріали та методика експерименту

Зразки готували сплавлянням шихти з вихідних компонентів високої чистоти (≥ 99,9 мас.% основного компонента) в електродуговій печі на мідному охолоджуваному водою поді з вольфрамовим електродом в атмосфері очищеного аргону. Втрати під час сплавляння не перевищували 2 % від маси вихідної шихти. Для гомогенізації сплавів їх відпалювали у вакуумованих кварцових ампулах за темпе-

ратури 870 К протягом 1400 годин з подальшим гартуванням ампул у холодній воді.

Х-променевий фазовий аналіз порошків сплавів виконували за дифрактограмами одержаними за допомогою порошкового дифрактометра ДРОН-2,0М (Fe $K_{\alpha}$ -випромінювання). Параметри кристалічної гратки сполук уточнювали методом порошку з використанням пакета програм WinCSD [19].

Для підтвердження атомного співвідношення елементів у кожній фазі використовували метод енергодисперсійної Х-променевої спектроскопії (ЕДРС) у поєднанні з растровим електронним мікроскопом Tescan Vega 3 LMU, обладнаним детектором Oxford Si-detector X-Max<sup>N</sup>20. Точність вимірювань ЕДРС аналізу становить 1 ат. % визначуваного елемента.

Кристал неправильної форми відібрали з подрібненого зразка складу Y<sub>8,5</sub>Yb<sub>6,5</sub>Fe<sub>56,5</sub>Si<sub>28,5</sub>. Масив експериментальних даних отримано на автоматичному монокристальному дифрактометрі Bruker D8 Venture. Кристалохімічні характеристики сполуки та деталі знімання подано в табл. 2.

Таблиця 2

# Кристалохімічні характеристики, деталі знімання й уточнення кристалічної структури сполуки Y<sub>0.76</sub>Yb<sub>0.24</sub>Fe<sub>2</sub>Si<sub>2</sub>

Table 2

ФормулаY0,76Yb0,24Fe2Si2СингоніятетрагональнаПросторова група $I4/mmm$ (№ 139)Символ Пірсона, Z $I/10, 2$ Параметри комірки $a, Å$ $a, Å$ 3,911(1) $c, Å$ 9,929(4)Об'єм елементарної комірки, ų151,9(1)Розрахована густина, g/cm³6,534Коефіцієнт адсорбції, 1/MM34,628Розмір кристала, мм³0,09×0,03×0,06Випромінювання і довжина хвилі, ÅМо $Ka, 0,71073$ ДифрактометрВгикет D8 VentureКількість уточнюваних параметрів10Уточнення $F^2$ $2\theta_{max}$ та (sіn $\theta/\lambda$ )max $66,71, 0,774$ $h, k, l$ -5< $h$ <6Загальна кількість відбить558Кількість відбить з $I_{0} \ge \sigma(I_0)$ 107 ( $R_{\sigma} = 0,009$ )Фактор розбіжності R1 (R1 всі відбиття) <sup>8)</sup> 0,015 (0,016) <sup>a)</sup> $wR_2$ ( $wR_2$ всі відбиття) <sup>50</sup> 0,036 (0,042) <sup>6)</sup> $S по F^2$ :1,36Коефіцієнт екстинкції:0,017(2) $\Delta \rho_{max}$ та $\Delta \rho_{min}, e Å^{-3}$ 0,68/-0,64	Single crystal and structure relinement data to	or ¥ 0,76 ¥ D0,24 F e2S12
СингоніятетрагональнаПросторова група $I4/mmm$ (№ 139)Символ Пірсона, Z $I/10, 2$ Параметри комірки $a, Å$ $a, Å$ $3,911(1)$ $c, Å$ $9,929(4)$ Об'єм елементарної комірки, ų $151,9(1)$ Розрахована густина, g/cm³ $6,534$ Коефіцієнт адсорбції, 1/мм $34,628$ Розмір кристала, мм³ $0,09 \times 0,03 \times 0,06$ Випромінювання і довжина хвилі, Å $MoKa, 0,71073$ ДифрактометрBruker D8 VentureКількість уточнюваних параметрів $10$ Уточнення $F^2$ $2\theta_{max}$ та (sin $\theta/\lambda)_{max}$ $66,71, 0,774$ $h, k, l$ $-5 < h < 6$ Загальна кількість відбить $558$ Кількість незалежних відбить $111 (R_{int} = 0,016)$ Кількість відбить з $I_{k} \ge 2\sigma(I_{0})$ $0,015 (0,016)^{ai}$ Фактор розбіжності R1 (R1 всі відбиття)^{ai} $0,015 (0,016)^{ai}$ $wR_2 (wR_2$ всі відбиття) <sup>6</sup> $0,036 (0,042)^{60}$ $S$ по $F^2$ : $1,36$ Коефіцієнт екстинкції: $0,017(2)$ $\Delta\rho_{max}$ Ta $\Delta\rho_{min}, e Å^{-3}$ $0,68/-0,64$	Формула	Y0,76Yb0,24Fe2Si2
Просторова група       I4/mmm (№ 139)         Символ Пірсона, Z       t/10, 2         Параметри комірки       3,911(1)         c, Å       3,911(1)         c, Å       9,929(4)         O6'єм елементарної комірки, ų       151,9(1)         Poзрахована густина, g/cm³       6,534         Koeфiцieнт адсорбції, 1/мм       34,628         Poзмір кристала, Mм³       0,09×0,03×0,06         Випромінювання і довжина хвилі, Å       MoKa, 0,71073         Дифрактометр       Bruker D8 Venture         Кількість уточнюваних параметрів       10         Уточнення $F^2$ 2θ <sub>max</sub> та (sin θ'λ) <sub>max</sub> 66,71, 0,774         h, k, l       -5< h <6	Сингонія	тетрагональна
Символ Пірсона, Z tl 10, 2 Параметри комірки a, Å 3, 911(1) c, Å 3,911(1) Poзрахована густина, g/cm <sup>3</sup> 6,534 Коефіцієнт адсорбції, 1/мм 34,628 Poзмір кристала, мм <sup>3</sup> 0,09×0,03×0,06 Випромінювання і довжина хвилі, Å MoKa, 0,71073 Дифрактометр Bruker D8 Venture Кількість уточнюваних параметрів 10 Уточнення $F^2$ $2\theta_{max}$ та (sin $\theta/\lambda$ ) <sub>max</sub> 66,71, 0,774 h, k, l $F^2$ $2\theta_{max}$ та (sin $\theta/\lambda$ ) <sub>max</sub> 66,71, 0,774 h, k, l $F^2$ $2\sigma_{max}$ та (sin $\theta/\lambda$ ) <sub>max</sub> $F^2$ $3araльна кількість відбить Кількість незалежних відбить Кількість вездлежних відбить 558 Кількість відбить 3 I_0 \ge 2\sigma(I_0) 107 (R_{\sigma} = 0,009)Фактор розбіжності R1 (R1 всі відбиття)a) 0,015 (0,016)a)wR_2 (wR_2 всі відбиття)6 0,036 (0,042)6)S по F^2: 1,36Коефіцієнт екстинкції: 0,017(2)\Delta\rho_{max} Ta \Delta\rho_{min}, e Å-3 0,68/-0,64$	Просторова група	<i>I</i> 4/ <i>mmm</i> (№ 139)
Параметри комірки3,911(1) $a, Å$ 3,911(1) $c, Å$ 9,929(4)Oб'єм елементарної комірки, ų151,9(1)Розрахована густина, g/cm³6,534Коефіцієнт адсорбції, 1/мм34,628Розмір кристала, мм³0,09×0,03×0,06Випромінювання і довжина хвилі, ÅМоКа, 0,71073ДифрактометрBruker D8 VentureКількість уточнюваних параметрів10Уточнення $F^2$ $2\theta_{max}$ та (sin $\theta/\lambda$ )max $66,71,0,774$ $h, k, l$ $-5< h < 6$ Загальна кількість відбить558Кількість відбить з $I_{0} \ge 2\sigma(I_{0})$ 107 ( $R_{\sigma} = 0,009$ )Фактор розбіжності R1 (R1 всі відбиття) <sup>a)</sup> 0,015 (0,016) <sup>a)</sup> $wR_2$ ( $wR_2$ всі відбиття) <sup>5)</sup> 0,036 (0,042) <sup>6)</sup> $S$ по $F^2$ :1,36Коефіцієнт екстинкції:0,017(2) $\Delta\rho_{max}$ та $\Delta\rho_{min}, e Å^{-3}$ 0,68/-0,64	Символ Пірсона, Z	<i>tI</i> 10, 2
a, Å3,911(1)c, Å9,929(4)O6'єм елементарної комірки, ų151,9(1)Pозрахована густина, g/cm³6,534Koeфіцієнт адсорбції, 1/мм34,628Pозмір кристала, мм³0,09×0,03×0,06Випромінювання і довжина хвилі, ÅМоКа, 0,71073ДифрактометрBruker D8 VentureКількість уточнюваних параметрів10Уточнення $F^2$ 2 $\theta_{max}$ та (sin $\theta/\lambda$ )max66,71, 0,774h, k, l-5< h <6	Параметри комірки	
c, Å9,929(4)O6'єм елементарної комірки, ų151,9(1)Poзрахована густина, g/cm³6,534Koeфiцієнт адсорбції, 1/мм34,628Poзмір кристала, мм³0,09×0,03×0,06Випромінювання і довжина хвилі, ÅМоКа, 0,71073ДифрактометрBruker D8 VentureКількість уточнюваних параметрів10Уточнення $F^2$ $2\theta_{max}$ та (sin $\theta/\lambda$ )max66,71, 0,774h, k, l-5< h <6	a, Å	3,911(1)
Об'єм елементарної комірки, $Å^3$ 151,9(1)Розрахована густина, g/cm³6,534Коефіцієнт адсорбції, 1/мм34,628Розмір кристала, мм³0,09×0,03×0,06Випромінювання і довжина хвилі, ÅМоКа, 0,71073ДифрактометрBruker D8 VentureКількість уточнюваних параметрів10Уточнення $F^2$ $2\theta_{max}$ та (sin $\theta/\lambda$ ) <sub>max</sub> 66,71, 0,774 $h, k, l$ -5< h < 6	<i>c</i> , Å	9,929(4)
Розрахована густина, g/cm³6,534Коефіцієнт адсорбції, 1/мм34,628Розмір кристала, мм³0,09×0,03×0,06Випромінювання і довжина хвилі, ÅМоКа, 0,71073ДифрактометрBruker D8 VentureКількість уточнюваних параметрів10Уточнення $F^2$ $2\theta_{max}$ та (sin $\theta/\lambda$ ) <sub>max</sub> 66,71, 0,774 $h, k, l$ -5< h <6	Об'єм елементарної комірки, Å <sup>3</sup>	151,9(1)
Косфіцієнт адсорбції, 1/мм34,628Розмір кристала, мм³ $0,09 \times 0,03 \times 0,06$ Випромінювання і довжина хвилі, Å $MoKa, 0,71073$ ДифрактометрBruker D8 VentureКількість уточнюваних параметрів $10$ Уточнення $F^2$ $2\theta_{max}$ та $(\sin \theta/\lambda)_{max}$ $66,71, 0,774$ $h, k, l$ $-5 < h < 6$ Загальна кількість відбить $558$ Кількість незалежних відбить $111 (R_{int} = 0,016)$ Кількість відбить з $I_0 \ge 2\sigma(I_0)$ $107 (R_{\sigma} = 0,009)$ Фактор розбіжності R1 (R1 всі відбиття) <sup>a)</sup> $0,015 (0,016)^{a)}$ $wR_2 (wR_2$ всі відбиття) <sup>5)</sup> $0,036 (0,042)^{6)}$ $S$ по $F^2$ : $1,36$ Косфіцієнт екстинкції: $0,68/-0,64$	Розрахована густина, g/cm <sup>3</sup>	6,534
Розмір кристала, мм³ $0,09 \times 0,03 \times 0,06$ Випромінювання і довжина хвилі, ÅМоКа, 0,71073ДифрактометрBruker D8 VentureКількість уточнюваних параметрів10Уточнення $F^2$ $2\theta_{max}$ та (sin $\theta/\lambda$ )max66,71, 0,774 $h, k, l$ -5< h < 6	Коефіцієнт адсорбції, 1/мм	34,628
Випромінювання і довжина хвилі, ÅМо $Ka$ , 0,71073ДифрактометрBruker D8 VentureКількість уточнюваних параметрів10Уточнення $F^2$ $2\theta_{max}$ та (sin $\theta/\lambda$ )max66,71, 0,774h, k, l-5< h <6	Розмір кристала, мм <sup>3</sup>	0,09×0,03×0,06
ДифрактометрBruker D8 VentureКількість уточнюваних параметрів10Уточнення $F^2$ $2\theta_{max}$ та $(\sin \theta/\lambda)_{max}$ 66,71, 0,774 $h, k, l$ -5< $h < 6$ Загальна кількість відбить-4< $k < 6$ Кількість незалежних відбить111 ( $R_{int} = 0,016$ )Кількість відбить з $I_0 \ge 2\sigma(I_0)$ 107 ( $R_{\sigma} = 0,009$ )Фактор розбіжності R1 (R1 всі відбиття) <sup>a)</sup> 0,015 (0,016) <sup>a)</sup> $wR_2$ ( $wR_2$ всі відбиття) <sup>5)</sup> 0,036 (0,042) <sup>6)</sup> S по $F^2$ :1,36Коефіцієнт екстинкції:0,017(2) $\Delta \rho_{max}$ та $\Delta \rho_{min}, e Å^{-3}$ 0,68/-0,64	Випромінювання і довжина хвилі, Å	ΜοΚα, 0,71073
Кількість уточнюваних параметрів10Уточнення $F^2$ $2\theta_{max}$ та (sin $\theta/\lambda$ ) <sub>max</sub> 66,71, 0,774h, k, l-5< h <6	Дифрактометр	Bruker D8 Venture
Уточнення $F^2$ $2\theta_{max}$ та (sin $\theta/\lambda$ ) <sub>max</sub> 66,71, 0,774h, k, l-5< h < 6	Кількість уточнюваних параметрів	10
$2 \theta_{max}$ τα (sin $\theta/\lambda$ )max66,71, 0,774h, k, l-5< h <6	Уточнення	$F^2$
h, k, l $-5 < h < 6$ $-4 < k < 6$ $-14 < l < 14$ Загальна кількість відбить558 (Гансе 0,016)Кількість незалежних відбить111 ( $R_{int} = 0,016$ ) 107 ( $R_{\sigma} = 0,009$ )Фактор розбіжності R1 (R1 всі відбиття) <sup>a)</sup> 0,015 (0,016) <sup>a)</sup> 0,036 (0,042) <sup>6)</sup> Упо F <sup>2</sup> :1,36 Коефіцієнт екстинкції:Коефіцієнт екстинкції:0,017(2) 0,68/-0,64	$2\theta_{\text{max}}$ τα $(\sin\theta/\lambda)_{\text{max}}$	66,71, 0,774
-4< k<6 -14< l<14	h, k, l	-5< <i>h</i> <6
$-14 < l < 14$ Загальна кількість відбить558Кількість незалежних відбить111 ( $R_{int} = 0,016$ )Кількість відбить з $I_0 \ge 2\sigma(I_0)$ 107 ( $R_{\sigma} = 0,009$ )Фактор розбіжності R1 (R1 всі відбиття) <sup>a)</sup> 0,015 (0,016) <sup>a)</sup> $wR_2$ ( $wR_2$ всі відбиття) <sup>6)</sup> 0,036 (0,042) <sup>6)</sup> S по $F^2$ :1,36Коефіцієнт екстинкції:0,017(2) $\Delta \rho_{max}$ та $\Delta \rho_{min}$ , $e Å^{-3}$ 0,68/-0,64		-4< <i>k</i> <6
Загальна кількість відбить558Кількість незалежних відбить111 ( $R_{int} = 0,016$ )Кількість відбить з $I_0 \ge 2\sigma(I_0)$ 107 ( $R_{\sigma} = 0,009$ )Фактор розбіжності R1 (R1 всі відбиття) <sup>a)</sup> 0,015 (0,016) <sup>a)</sup> $wR_2$ ( $wR_2$ всі відбиття) <sup>6)</sup> 0,036 (0,042) <sup>6)</sup> S по $F^2$ :1,36Коефіцієнт екстинкції:0,017(2) $\Delta \rho_{max}$ та $\Delta \rho_{min}$ , $e$ Å <sup>-3</sup> 0,68/-0,64		-14< <i>l</i> <14
Кількість незалежних відбить $111 (R_{int} = 0,016)$ Кількість відбить з $I_0 \ge 2\sigma(I_0)$ $107 (R_{\sigma} = 0,009)$ Фактор розбіжності $R1 (R1$ всі відбиття) <sup>а)</sup> $0,015 (0,016)^{a)}$ $wR_2 (wR_2$ всі відбиття) <sup>б)</sup> $0,036 (0,042)^{6)}$ $S$ по $F^2$ : $1,36$ Коефіцієнт екстинкції: $0,017(2)$ $\Delta \rho_{max}$ та $\Delta \rho_{min}, e Å^{-3}$ $0,68/-0,64$	Загальна кількість відбить	558
Кількість відбить з $I_0 \ge 2\sigma(I_0)$ 107 ( $R_{\sigma} = 0,009$ )Фактор розбіжності $R1$ ( $R1$ всі відбиття) <sup>a</sup> )0,015 (0,016) <sup>a</sup> ) $wR_2$ ( $wR_2$ всі відбиття) <sup>б</sup> )0,036 (0,042) <sup>б</sup> ) $S$ по $F^2$ :1,36Коефіцієнт екстинкції:0,017(2) $\Delta \rho_{max}$ та $\Delta \rho_{min}$ , $e$ Å <sup>-3</sup> 0,68/-0,64	Кількість незалежних відбить	111 ( $R_{int} = 0,016$ )
Φακτορ ροзδіжності R1 (R1 всі відбиття) <sup>a)</sup> 0,015 (0,016) <sup>a)</sup> $wR_2$ ( $wR_2$ всі відбиття) <sup>5)</sup> 0,036 (0,042) <sup>5)</sup> S по $F^2$ :       1,36         Коефіцієнт екстинкції:       0,017(2) $\Delta \rho_{max}$ τα $\Delta \rho_{min}$ , $e$ Å <sup>-3</sup> 0,68/-0,64	Кількість відбить з $I_{ m o} \ge 2\sigma(I_{ m o})$	$107 (R_{\sigma} = 0,009)$
$wR_2$ ( $wR_2$ всі відбиття) <sup>5</sup> )       0,036 (0,042) <sup>6</sup> ) $S$ по $F^2$ :       1,36         Коефіцієнт екстинкції:       0,017(2) $\Delta \rho_{\text{max}}$ та $\Delta \rho_{\text{min}}, e$ Å <sup>-3</sup> 0,68/-0,64	Фактор розбіжності R1 (R1 всі відбиття) <sup>а)</sup>	0,015 (0,016) <sup>a)</sup>
S по $F^2$ :       1,36         Коефіцієнт екстинкції:       0,017(2) $\Delta \rho_{\text{max}}$ та $\Delta \rho_{\text{min}}, e Å^{-3}$ 0,68/-0,64	$wR_2 (wR_2$ всі відбиття) <sup>6)</sup>	0,036 (0,042) 6)
Коефіцієнт екстинкції: $0,017(2)$ $\Delta \rho_{\text{max}}$ та $\Delta \rho_{\text{min}}, e$ Å <sup>-3</sup> $0,68/-0,64$	$S$ по $F^2$ :	1,36
$\Delta \rho_{\rm max}$ ta $\Delta \rho_{\rm min}$ , <i>e</i> Å <sup>-3</sup> 0,68/-0,64	Коефіцієнт екстинкції:	0,017(2)
	$\Delta  ho_{ m max}$ ta $\Delta  ho_{ m min}$ , $e$ Å <sup>-3</sup>	0,68/-0,64

<sup>a)</sup>  $\overline{R_1(F)} = [\Sigma(|F_o| - |F_c|)] / \Sigma |F_o|$ 

<sup>6)</sup>  $wR_2(F^2) = [\Sigma[w(F_o^2 - F_c^2)^2/\Sigma[w(F_o^2)^2]]^{1/2}; [w^{-1} = \sigma^2(F_o)^2 + P], де P = (F_o^2 + 2F_c^2)/3$ 

Модель кристалічної структури сполуки визначено прямими методами з використанням програми SIR97 [20] та уточнено в анізотропному наближенні теплових коливань для атомів РЗМ за допомогою програми SHELX-97 [21] у комплексі програм WinGX [22].

# Результати дослідження та обговорення

Для визначення фазових рівноваг сполуки  $Y_{0,76}Yb_{0,24}Fe_2Si_2$  і меж деяких твердих розчинів зразки досліджено методами Х-променевої дифракції та ЕДРС. За результатами Х-променевого та ЕДРС аналізів (рис. 1) у досліджуваному сплаві складу  $Y_9Yb_7Fe_{56}Si_{28}$  виявлено сполуку  $Y_{0,76}Yb_{0,24}Fe_2Si_2$ , що перебуває у фазовій рівновазі з ( $Y_{0,57}Yb_{0,43}$ )Fe4Si<sub>2</sub> та ( $Y_{0,57}Yb_{0,43}$ )FeSi. За результатами Х-променевого фазового аналізу розраховано параметри кристалічних граток твердих розчинів:  $Y_{0,76}Yb_{0,24}Fe_2Si_2$  (CT CeGa<sub>2</sub>Al<sub>2</sub>) a = 3,921(1), c = 9,939(2) Å; ( $Y_{0,57}Yb_{0,43}$ )Fe4Si<sub>2</sub> (CT ZrFe<sub>4</sub>Si<sub>2</sub>) a = 7,209(5), c = 3,818(3) Å; ( $Y_{0,57}Yb_{0,43}$ )FeSi (CT MnAlGe) a = 3,998(1), c = 6,859(2) Å.



**Рис. 1.** Фотографія мікрошліфа зразка У<sub>9</sub>Уb<sub>7</sub>Fe<sub>56</sub>Si<sub>28</sub> у зворотньорозсіяних електронах: темна фаза – (Y<sub>0,57</sub>Yb<sub>0,43</sub>)Fe<sub>4</sub>Si<sub>2</sub>; сіра фаза – Y<sub>0,76</sub>Yb<sub>0,24</sub>Fe<sub>2</sub>Si<sub>2</sub>; світла фаза – (Y<sub>0,57</sub>Yb<sub>0,43</sub>)Fe<sub>56</sub>Si<sub>28</sub>

Fig. 1. Backscattered electron image of the annealed bulk sample Y<sub>9</sub>Yb<sub>7</sub>Fe<sub>56</sub>Si<sub>28</sub> : dark phase – (Y<sub>0,57</sub>Yb<sub>0,43</sub>)Fe4Si<sub>2</sub>; gray phase – Y<sub>0,76</sub>Yb<sub>0,24</sub>Fe<sub>2</sub>Si<sub>2</sub>; light phase – (Y<sub>0,57</sub>Yb<sub>0,43</sub>)FeSi.

Отримані результати X-променевого дослідження монокристала підтвердили для сполуки  $Y_{0,76}Yb_{0,24}Fe_2Si_2$  структуру типу CeGa<sub>2</sub>Al<sub>2</sub> з розташуванням атомів Y та Yb у положенні 2*a*, Fe та Si у положеннях 4*d* та 4*e*, відповідно. Фінальний розрахунок різницевої електронної густини у структурі виявив незначні максимуми (мінімуми) зі значеннями 0,68 (-0,64) еÅ<sup>-3</sup>. Кінцеві значення координат і параметрів теплового зміщення атомів подано у табл. 3, а міжатомні віддалі у кристалічній структурі сполуки – у табл. 4.

#### Таблиця 3

## Координати та теплові параметри зміщення атомів (Ų)<sup>«)</sup> у кристалічній структурі сполуки Y<sub>0,76</sub>Yb<sub>0,24</sub>Fe<sub>2</sub>Si<sub>2</sub>

Table 3

Atomic coordinates and	l displacement	parameters <sup>a</sup> (A	Å <sup>2</sup> ) <sup>a</sup>	) for Y <sub>0.</sub>	76Yb0,24Fe2Si2
------------------------	----------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------	----------------

Атом	ПСТ	x	У	Ζ	$U_{ m eq}/U_{ m iso}$	$U_{11}$	$U_{22}$	U33
$R^{\tilde{o})}$	2a	0	0	0	0,0054(2)	0,0052(3)	0,0052(3)	0,0060(3)
Fe	4d	0	1/2	1/4	0,0051(3)	0,0057(3)	0,0057(3)	0,0040(4)
Si	4e	0	0	0,3760(1)	0,0056(3)	0,0049(4)	0,0049(4)	0,0069(6)
$^{a)}U_{23} = U_{13} = U_{12} = 0.$								

 $^{6)}R = 0,767(5)$ Y+0,233(5)Yb.

Таблиия 4

#### Міжатомні віддалі (б, Å) у кристалічній структурі сполуки Y0,76Yb0,24Fe2Si2

Table 4

Interatomic distances (Å) for Y <sub>0,76</sub> Yb <sub>0,24</sub> Fe <sub>2</sub> Si <sub>2</sub>					
A	Атоми	δ			
<i>R</i> –	8 Si	3,027(1)			
	8 Fe	3,160(1)			
	2 Si	3,733(2)			
	4 <i>R</i>	3,911(1)			
Fe –	4 Si	2,322(1)			
	4 Fe	2,766(1)			
	4 <i>R</i>	3,160(1)			
Si –	4 Fe	2,322(1)			
	Si	2,462(3)			
	4 R	3,027(1)			
	R	3,733(2)			
R = 0,767	(5)Y + 0,233(5)	5)Yb			

Кристалічна структура та координаційні поліедри атомів у структурі сполуки  $Y_{0,76}Yb_{0,24}Fe_2Si_2$  зображено на рис. 2. Різні за розмірами атоми у структурі характеризуються різними значеннями координаційних чисел – 22 (атоми *R*), 12 (Fe), 10 (Si). Координаційний многогранник (KM) найбільших атомів *R* є 22-вершинник [*RR*4Fe8Si10] з 12 чотирикутними та 24 трикутними гранями. KM атомів Fe – деформований кубооктаедр [Fe*R*4Fe4Si4].

Найближчі сусіди атомів Si – 4R та 4Fe – утворюють тетрагональну антипризму, квадратна грань якої утворена чотирма атомами R, центрована атомом Si. Інша грань утворена чотирма атомами Fe, яка також центрована атомом *R*. Разом вони формують десятивершинник складу [SiR4Fe4SiR].

Міжатомні віддалі у структурі  $Y_{0,76}$ Yb<sub>0,24</sub>Fe<sub>2</sub>Si<sub>2</sub>, за винятком Fe–Si, є більшими від суми металічних радіусів відповідних атомів (rY = 1,7 Å, rYb = 1,76 Å, rFe = 1,26 Å, rSi = 1,17 Å). Відстані Fe–Si становлять 2,322(1) Å і зменшуються (приблизно на 4%) порівняно з сумою атомних радіусів Fe та Si (1,26 + 1,17 = 2,43 Å), що свідчить про суттєву взаємодію між Fe i Si у структурі.



**Рис. 2.** Кристалічна структура та координаційні поліедри атомів у кристалічній структурі сполуки Y<sub>0.76</sub>Yb<sub>0.24</sub>Fe<sub>2</sub>Si<sub>2</sub>. Атоми відповідно виділені: *R* – червоним; Fe – зеленим; Si – голубим кольорами.

Fig. 2. The crystal structure of the  $Y_{0.76}$ Yb<sub>0.24</sub>Fe<sub>2</sub>Si<sub>2</sub> and the coordination polyhedra of the atoms. *R* – red spheres; Fe – green spheres; Si – blue spheres.



**Рис. 3.** Зміна об'єму елементарної комірки залежно від *R* для ізоструктурних сполук ряду *R*Fe<sub>2</sub>Si<sub>2</sub> наведена за даними [5, 8, 10, 23, 24]. Об'єм елементарної комірки для УFe<sub>2</sub>Si<sub>2</sub> [5] на графіку позначено затемненим колом.

Fig. 3. Unit cell volume change for  $RFe_2Si_2$  for R = Y, La-Lu [5, 8, 10, 23, 24]. Unit cell volume for  $YFe_2Si_2$  [5] is is highlighted with a gray circle.

Як видно з рис. 3, для ряду  $RFe_2Si_2$  об'єм елементарних комірок майже не відхиляється від лінійної залежності об'єму елементарної комірки від типу РЗМ, що свідчить про їхній подібний ступінь окиснення.

Заміщення близько 1/4 атомів Ý на атоми Yb незначно вплинуло на зміну об'єму елементарної комірки YFe<sub>2</sub>Si<sub>2</sub>, що свідчить про переважаючий ступінь окиснення атомів Yb<sup>3+</sup>, радіус якого  $r_{Yb}^{3+}=1,01$  Å близький до величини радіусу йона Y<sup>3+</sup> ( $r_{Y}^{3+}=1,04$  Å) [25]. Негативні відхилення від лінійної залежності для CeFe<sub>2</sub>Si<sub>2</sub> і позитивні для EuFe<sub>2</sub>Si<sub>2</sub> свідчать про можливий ступінь окиснення атомів церію 4+ та атомів європію 2+ у цих сполуках.

# Висновки

Уперше проведено повне структурне дослідження монокристала сполуки  $Y_{0,76}Yb_{0,24}Fe_2Si_2$ , що належить до структурного типу CeGa<sub>2</sub>Al<sub>2</sub>, символ Пірсона *tl*10, просторова група *I4/mmm*, періоди елементарної комірки a = 3,911(1), c = 9,929(4) Å, Z = 2, R1 = 0,015, wR2 = 0,036 для 107 рефлексів з  $I_o > 2\sigma(I_o)$  та 10 уточнюваних параметрів. Координати атомів: 2R у 2a 0 0 0; 4Fe y 4d 0 1/2 1/4; 4Si y 4e 0 0 z, z=0,3760(1). Склад сполуки підтверджено результатами енергодисперсійної Х-променевої спектроскопії.

Проведено кристалохімічний аналіз сполук РЗМ стехіометричного складу *R*Fe<sub>2</sub>Si<sub>2</sub>. Заміщення близько 1/4 атомів Y на атоми Yb незначно вплинуло на зміну об'єму елементарної комірки внаслідок близькості радіусів йонів Y<sup>3+</sup> та Yb<sup>3+</sup>.

### Подяка

Робота виконана за фінансової підтримки Міністерства освіти і науки України та Simons Foundation (Award Number: 1290588).

Автори висловлюють подяку доктору В. Сметані (Університет Оргуса, Данія) за збір масиву інтенсивностей Х-променевої дифракції монокристала.

#### ЛІТЕРАТУРА

- Rieger W., Parthé E. Ternäre Erdalkali- und Seltene Erdmetall-Silicide und -Germanide mit ThCr<sub>2</sub>Si<sub>2</sub>-Struktur. Monatsh. Chem. 1969. Vol. 100. P. 444–454. https://doi.org/10.1007/ BF00904086.
- Zarechnyuk O.S., Kripyakevich P.I., Gladyshevsky E.I. Ternary intermetallic compounds with the superstructure to the BaAl<sub>4</sub> type. Kristallografiya. 1964. Vol. 9. P. 835–838 (in Russian).
- Ban Z., Sikirica M. The crystal structure of ternary silicides ThM<sub>2</sub>Si<sub>2</sub> (M = Cr, Mn, Fe, Co, Ni and Cu). Acta Crystallogr. 1965. Vol. 18. P. 594–599. https://doi.org/10.1107/ S0365110X6500141X.
- 4. *Andress K.R., Alberti E.* X-ray investigation of Aluminum–Barium alloys. Z. Metallkd.1935. Vol. 27. P. 126–128. https://doi.org/10.1515/ijmr-1935-271-1243.
- Rossi D., Marazza R., Ferro R. Lattice parameters of some ThCu<sub>2</sub>Si<sub>2</sub>-type phases in ternary alloys of rare earths with cobalt (or iron) and silicon (or germanium). J. Less-Common Met. 1978. Vol. 58. P. 203–207. https://doi.org/10.1016/0022-5088(78)90201-1.
- 6. Bodak O.I., Gladyshevskii E.I., Yarovets V.I., Davydov V.M., Il'chuk T.V. The systems (Y, Gd)–Fe–Si. Izv. AN USSR. Inorg. Mater. 1978. Vol. 14. P. 366–369 (in Russian).

- Umarji A.M., Noakes D.R., Viccaro P.J., Shenoy G.K., Aldred A.T., Niarchos D. Magnetic properties of REFe<sub>2</sub>Si<sub>2</sub> compounds. J. Magn. Magn. Mat. 1983. Vol. 36. P. 61–65. https://doi.org/10.1016/0304-8853(83)91044-2.
- Noakes D.R., Umarji A.M., Shenoy G.K. Mössbauer studies of REFe<sub>2</sub>Si<sub>2</sub> (RE = Gd–Lu) compounds. J. Magn. Magn. Mater. 1983. Vol. 39. P. 309–316. https://doi.org/10.1016/0304-8853(83)90091-4.
- Pearson W. B., Villars P. Analysis of the unit cell dimensions of phases with the BaAl4 (ThCr<sub>2</sub>Si<sub>2</sub>) structure I: Rare earth phases of manganese, iron, cobalt, nickel or copper with silicon or germanium. J. Less Comm. Met. 1984. Vol. 97. P. 119–132. https://doi.org/ 10.1016/0022-5088(84)90015-8.
- Bara J.J., Hrynkiewicz H.U., Miłoś A., Szytuła A. Investigation of the crystal properties of RFe<sub>2</sub>Si<sub>2</sub> and RFe<sub>2</sub>Ge<sub>2</sub> by X-ray diffraction and Mössbauer spectroscopy. J. Less-Common Met. 1990. Vol. 161. P. 185–192. https://doi.org/10.1016/0022-5088(90)90026-G.
- Goto R., Noguchi S., Ishida T. Superconductivity in ternary iron silicide YFe<sub>2-8</sub>Si<sub>2</sub> single crystal. Physica C. 2010. Vol. 470. P. S404–S405. https://doi.org/10.1016/j.physc.2010. 01.025.
- Babizhetskyy V., Kotur B. Non-stoichiometry of GdFe<sub>2</sub>Si<sub>2</sub>: a single crystal study. Proc. Shevchenko Sci. Soc. 2021. Vol. LXVI. P. 107–116. https://doi.org/10.37827/ntsh.chem. 2021.66.107.
- Pikul A. P., Samsel-Czeka M., Chajewski G., Romanova T., Hackemer A., Gorzelniak R., Wisniewski P., Kaczorowski D. Search for unconventional superconductors among the YTE<sub>2</sub>Si<sub>2</sub> compounds (TE = Cr, Co, Ni, Rh, Pd, Pt). J. Phys.: Condens. Matter. 2017. Vol. 29. 195602 (11 pp). https://doi.org/10.1088/1361-648X/aa6832.
- Felner I., Bing Lv., Chu C. W. Magnetic and structural relationship of RFe<sub>2</sub>Si<sub>2</sub> and R(Fe<sub>1-x</sub>M<sub>x</sub>)<sub>2</sub>Si<sub>2</sub> (x=0-1) system (R=La, Y and Lu, M=Ni, Mn and Cu). J. Phys.: Condens. Matter. 2014. Vol. 26. 476002 (11 pp). https://doi.org/10.1088/0953-8984/26/47/476002.
- Ijjaali I. Venturini G. Malaman B. Evidence of a magnetic moment on the transition metal sublattice in RFe2-xCr<sub>x</sub>Si<sub>2</sub> compounds (R = Y, La, Nd, Tb; 0.25 ≤ x ≤ 1.75) J. Alloys Compd. 1998. Vol. 279. P. 102–109. https://doi.org/10.1016/S0925-8388(98)00659-8.
- Felner I., Mayer I., Grill A., Schieber M. Magnetic ordering in rare earth iron silicides and germanides of the RFe<sub>2</sub>X<sub>2</sub> type. Solid State Commun. 1975. Vol. 16. P. 1005–1009. https://doi.org/10.1016/0038-1098(75)90640-7.
- 17. *Braun H. F.* Superconductivity in ternary rare earth-transition metal silicides: A critical review. J. Less Common Met. 1984. Vol. 100. P. 105–124. https://doi.org/10.1016/0022-5088(84)90057-2.
- Felner I., Bing Lv., Zhao K., Chu C. W. High-pressure resistivity of YFe<sub>2</sub>Si<sub>2</sub> and magnetic studies of Y<sub>1-y</sub>Ho<sub>y</sub>Fe<sub>2</sub>Si<sub>2</sub> and YFe<sub>2</sub>(Si<sub>1-x</sub>Ge<sub>x</sub>)<sub>2</sub> systems. J. Supercond. Nov. Magn. 2015. Vol. 28. P. 1207–1216. https://doi.org/10.1007/S10948-015-3011-Z.
- Akselrud L., Grin Y. WinCSD: software package for crystallographic calculations (Version 4). J. Appl. Crystallogr. 2014. Vol. 47. P. 803–805. https://doi.org/10.1107/ S1600576714001058.
- Altomare A., Burla M.C., Camalli M., Cascarano G.L., Giacovazzo C., Guagliardi A., Moliterni A.G.G., Polidori G., Spagna R. SIR97: a new tool for crystal structure determination and refinement. J. Appl. Crystallogr. 1999. Vol. 32. P. 115–119. (https://doi.org/10.1107/S0021889898007717).
- 21. *Sheldrick G.M.* SHELXT Integrated space-group and crystal-structure determination. Acta Crystallogr. A. 2015. Vol. 71. P. 3–8. https://doi.org/10.1107/S2053273314026370.
- Farrugia L. J. WinGX suite for small-molecule single-crystal crystallography (WinGX, Version 1.64.05), J. Appl. Crystallogr. 1999. Vol. 32. 837–838. https://doi.org/10.1107/ S0021889899006020.

- Mayer I., Felner I. Europium silicides and germanides of the EuM<sub>2</sub>X<sub>2</sub> type. Crystal structure and the valence states of europium. J. Phys. Chem. Solids. 1977. Vol. 38. P. 1031–1034. https://doi.org/10.1016/0022-3697(77)90206-2
- Bardin O.I., Dashkevych M., Belan B.D., Manyako M.B., Koval L.B., Gladyshevskii R.E. Interaction of components in the Tm–Fe–Si system at 800 °C. Ukr. Chem. J. 2011. Vol. 77(7). P. 7–15.
- 25. *Holleman A.F.* in: E. Wiberg, N. Wiberg (Eds.), Lehrbuch der anorganischen Chemie, De Gruyter, Berlin-New York, 1995. P. 1838–1840.

#### SUMMARY

#### Volodymyr BABIZHETSKYY<sup>1</sup>, Oksana MYAKUSH<sup>2</sup>, Anatoliy ZELINSKIY<sup>1</sup>

#### CRYSTAL STRUCTURE OF THE COMPOUND Y<sub>1-x</sub>Yb<sub>x</sub>Fe<sub>2</sub>Si<sub>2</sub> x=0.24: SINGLE CRYSTAL INVESTIGATION

<sup>1</sup>Ivan Franko National University of Lviv, Kyryla i Mefodiya Str., 6, 79005 Lviv, Ukraine e-mail: volodymyr.babizhetskyy@lnu.edu.ua

<sup>2</sup>National University of Forest and Wood Technology of Ukraine, Chuprynky Str., 103, 79057 Lviv, Ukraine

For the first time, the complete single-crystal structure study of the compound Y<sub>1-x</sub>Yb<sub>x</sub>Fe<sub>2</sub>Si<sub>2</sub> x=0.24 was performed. It belongs to the CeGa<sub>2</sub>Al<sub>2</sub> structure type, Pearson's symbol t/10,139, space group I4/mmm, lattice parameters a = 3.911(1), c = 9.929(4) Å, Z = 2. The compound was prepared by arc-melting of the initial elements with a purity of not less than 99.9 % under argon followed by annealing in silica tubes at 870 K for 1400 h. Single crystals for structural examination were selected under a microscope from the broken alloys obtained. X-ray diffraction data of one of the irregularly faceted single crystals was obtained at a temperature of 300(2) K using a single crystal X-ray diffractometer Bruker D8 Venture with monochromatized MoK $\alpha$ radiation. The structure is refined using the program SHELXL, version 2018/3 (full-matrix least-squares refinement with anisotropic atomic parameters), RI = 0.015, wR2 = 0.036 for 107 unique reflections with  $I_o > 0.015$  $2\sigma(I_o)$  and 10 refined parameters. Coordinates of atoms are the following: 2R at 2a 0 0 0; 4Fe at 4d 0 1/2 1/4; 4Si at 4e 0 0 z, z=0.3760(1), R = 0.767(5)Y + 0.233(5)Yb. The coordination numbers of R, Fe, and Si atoms are 20, 12, and 10, respectively. The interatomic distances, except Fe-Si, are longer than the sum of the metallic radii of the corresponding atoms. Fe-Si distances (2.322(1) Å) are smaller than the sum of the radii of these atoms (2.43 Å) and indicate a significant interaction between Fe and Si in the structure. Currently known  $RFe_2Si_2$  (R=Y, Yb) are members of complete series of compounds  $RFe_2Si_2$  (R=rare earths) isotypic with CeGa<sub>2</sub>Al<sub>2</sub>. A partial substitution Y by Yb does not change the crystal structure as well a cell volume of  $Y_{1-x}Yb_xFe_2Si_2 x=0.24.$ 

Keywords: ternary silicides, rare earth elements, single crystal, crystal structure.

Стаття надійшла: 22.07.2024. Після доопрацювання: 25.08.2024. Прийнята до друку: 04.10.2024.